Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/811,137	TAKEUCHI ET AL.
Examiner	Art Unit
Dung (Michael) T. Nguyen	2828

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		<u> </u>	
		-	_
	ļ		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		·,-	
···-			
INT	ERFERENC	E SEARCH	HED
Class	Subclass	Date .	Examiner
!			